

G.Bienvenu  
*bienvenu@lal.in2p3.fr*

Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire  
IN2P3-CNRS & Université Paris Sud  
UMR 8607

---

# **MESURES SUR DES ENSEMBLES HAUTE FREQUENCE Pour structures accélératrices**

Ecole IN2P3 des Accélérateurs  
Centre de l'Agelonde  
La Londe les Maures Nov. 2007

# MESURER

Mesurer une grandeur physique, c'est la comparer directement ou indirectement à un étalon.

$$X = k \times \Omega$$

Valeur mesurée = scalaire x unité

Mesurer nécessite la mise en oeuvre d'un **protocole de mesure**

# MESURER

Mesurer une grandeur physique, c'est donner l'intervalle qui contient la valeur numérique de la grandeur

$$X^- < X < X^+$$

Mesurer nécessite la mise en oeuvre d'un **calcul d'erreurs**

# PROTOCOLE

- i) Décrit la méthode de mesure
- ii) Liste les instruments de mesure
- iii) Liste les corrections
  - a) Corrections d'étalonnage : Facteur d'échelle, table d'étalonnage, corrections d'utilisation
  - b) Corrections d'ambiance
  - c) Correction des grandeurs d'influence

## **Budget des incertitudes :**

- a) Estimation (au sens statistique) de la dispersion des résultats
- b) Appréciation (suggestive) des incertitudes
- c) Calcul de l'incertitude composée

# Calcul classique des erreurs

La valeur <vraie> de l'erreur n'est pas accessible, mais il est possible d'évaluer sa limite supérieure

$$X' - \Delta X < X < X' + \Delta X$$

Avec par exemple :

$$\Delta X = \sum \partial X_i$$

Et par abus de notation :

$$X = X' \pm \Delta X$$

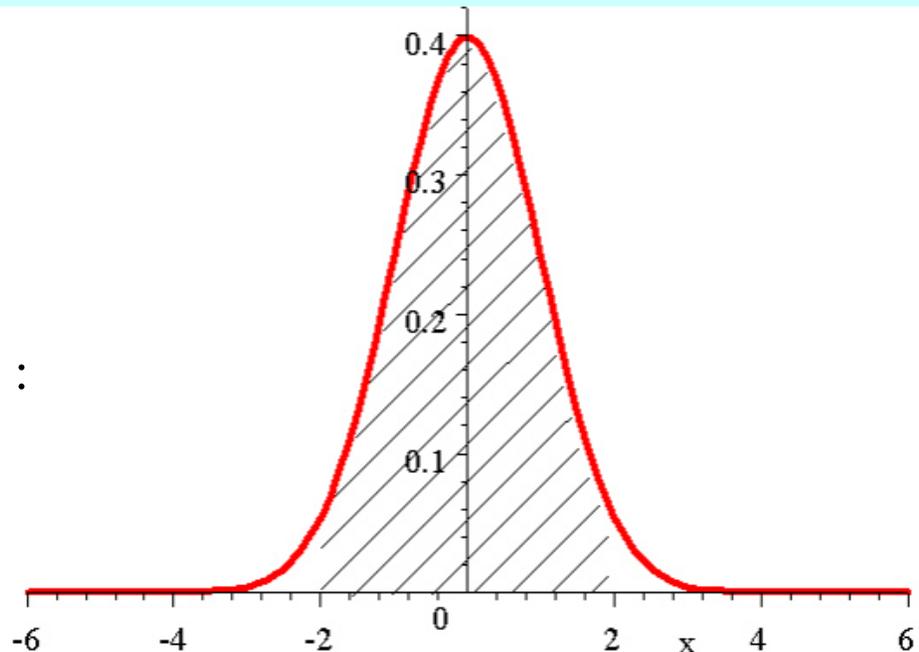
# Calcul statistique

**Incertitude statistique** : On fait l'hypothèse qu'un grand nombre de mesures ( $n > 30$ )  $x_i$  de la grandeur  $X$  (effectuées dans les mêmes conditions) se répartissent suivant une **loi normale ou loi de Gauss**

Valeur centrale:  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_i x_i$

Etalement de la courbe (variance) :

$$\sigma^2 = \frac{1}{n+1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2$$



# Intervall d'incertitude

On choisit arbitrairement la probabilité  $p$  pour qu'une mesure  $x_i$  ne soit pas éloignée de plus de  $k\sigma$  de la valeur centrale.

Généralement, on prend  $p = 0,05$    $k = 2$

Autrement dit la valeur est "vraie" à 95%

Plus strictement énoncé : sur un grand nombre de mesures 95% de celles-ci seront comprises dans

l'intervalle :  $x - 2\sigma_x < X < x + 2\sigma_x$

Attention : Les pays Anglo-Saxon définissent parfois un intervalle à  $1\sigma$

# Composition des incertitudes

| Grandeurs X et Y indépendantes  | Calcul classique   | Calcul statistique  |
|---------------------------------|--|---|
| $Z = X \pm Y$                   | $\Delta Z = \Delta X + \Delta Y$   | $\Delta Z = \sqrt{\Delta X^2 + \Delta Y^2}$   |
| $Z = kX$                        | $\Delta Z = k\Delta X$   | $\Delta Z = k\Delta X$  |
| $Z = X \times Y$<br>$Z = X / Y$ | $\frac{\Delta Z}{Z} = \frac{\Delta X}{X} + \frac{\Delta Y}{Y}$   | $\frac{\Delta Z}{Z} = \sqrt{\left(\frac{\Delta X}{X}\right)^2 + \left(\frac{\Delta Y}{Y}\right)^2}$                             |
| $Z = X^n$                       | $n \frac{\Delta X}{X}$   | $n \frac{\Delta X}{X}$  |
| $f(X, Y)$                       | $\Delta f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\Delta X + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)\Delta Y$ | $\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial X}\Delta X\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial Y}\Delta Y\right)^2}$ |
| n mesures                       |  | $\Delta X = \frac{k \sigma_x}{\sqrt{n}}$  |

# MESURES

- Fréquence
- Facteur de qualité
- R.O.S
- Atténuation
- Puissance
- Champ et phase

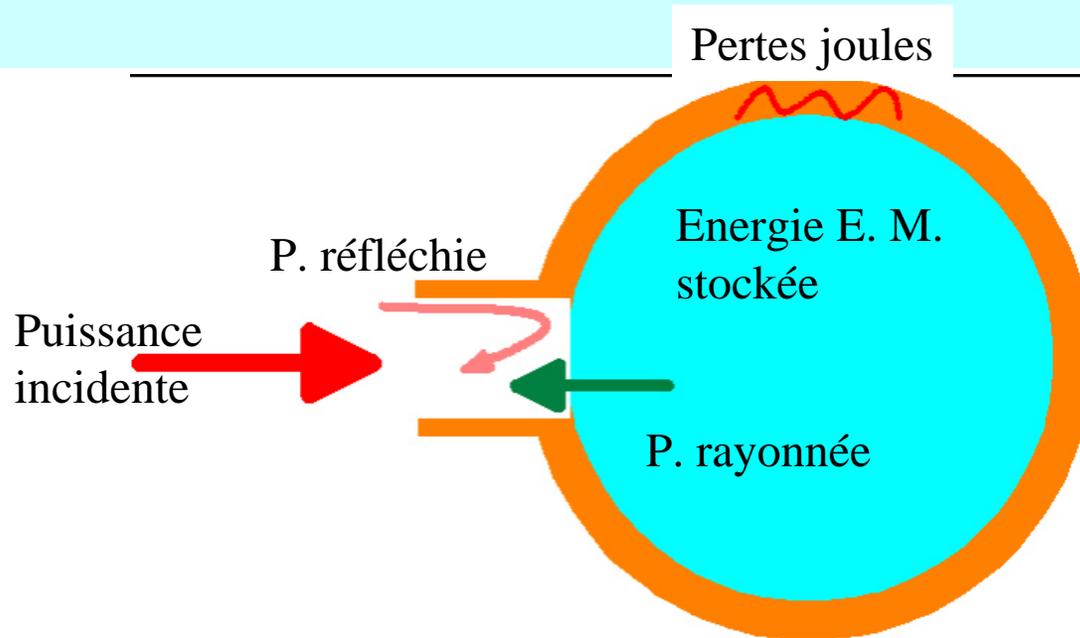
# MESURES

Une mesure est toujours intrusive.

La valeur numérique de la grandeur mesurée est celle du dispositif sous test **perturbé par le dispositif de mesure**

# Dipôle

Un élément HF du point de vue électrique et donc des mesures, peut être traité comme un dipôle s'il comporte un port d'accès (configuration minimum) ou un  $2 \times N$  pôles si le nombre de port est  $N$ .



# Paramètres S

On considère un signal HF traversant un dispositif passif.  
Le vecteur d'entrée au plan 1 est :  $(r_1, e_1)$   $r$  et  $e$  étant respectivement les amplitudes complexes des ondes réfléchies et incidentes. Au plan 2  $(r_2, e_2)$ . En utilisant le formalisme matriciel, il vient :

$$\text{Matrice de dispersion} \quad \begin{vmatrix} r_1 \\ r_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} e_1 \\ e_2 \end{vmatrix}$$

$S_{ij}$  est le coefficient de transmission en amplitude et phase du plan  $j$  au plan  $i$

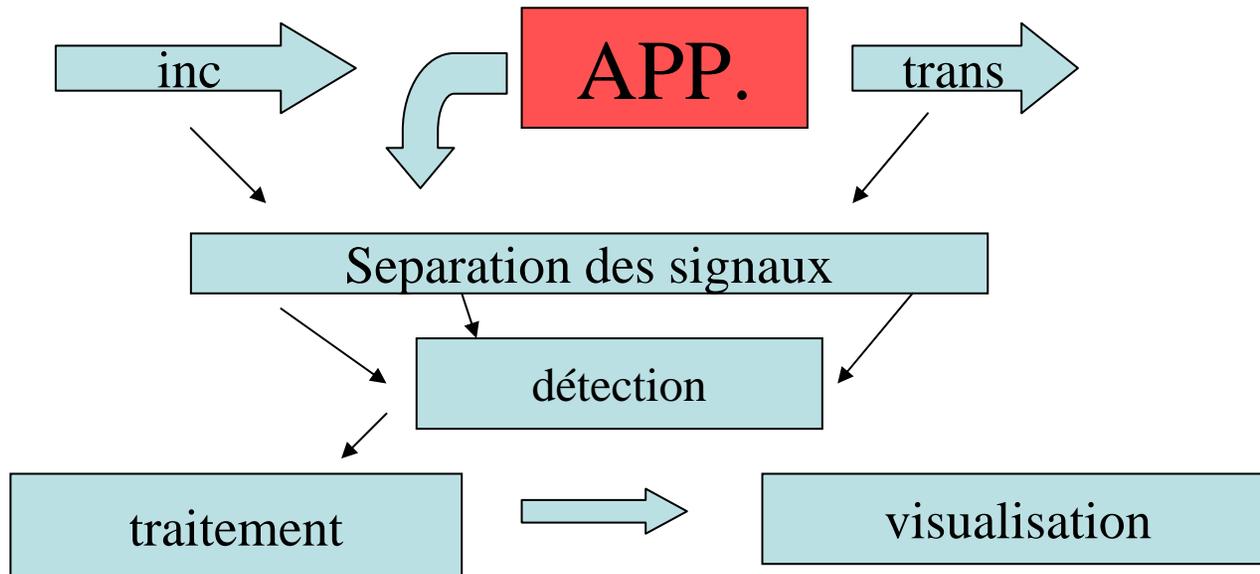
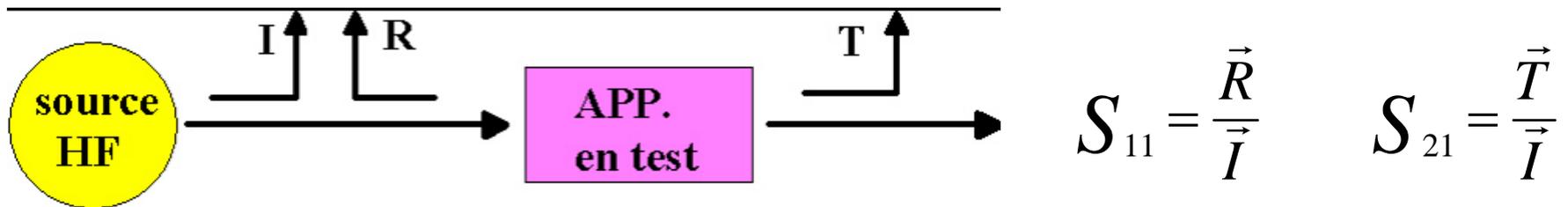
$S_{ii}$  est le coefficient de réflexion sur  $i$  de l'onde entrant en  $i$

Si le dipole est passif :  $S_{12} = S_{21}$ , passif sans perte  $S_{12} = S_{21} = 0$

Si le dipole est réciproque  $S_{11} = S_{22}$

# Analyseur de réseau scalaire ou vectoriel

L'analyseur est l'outil de base des mesures hyperfréquences



# Mesure de la fréquence de résonance

## Modélisation d'une (ou de) cavité(s) résonante(s)

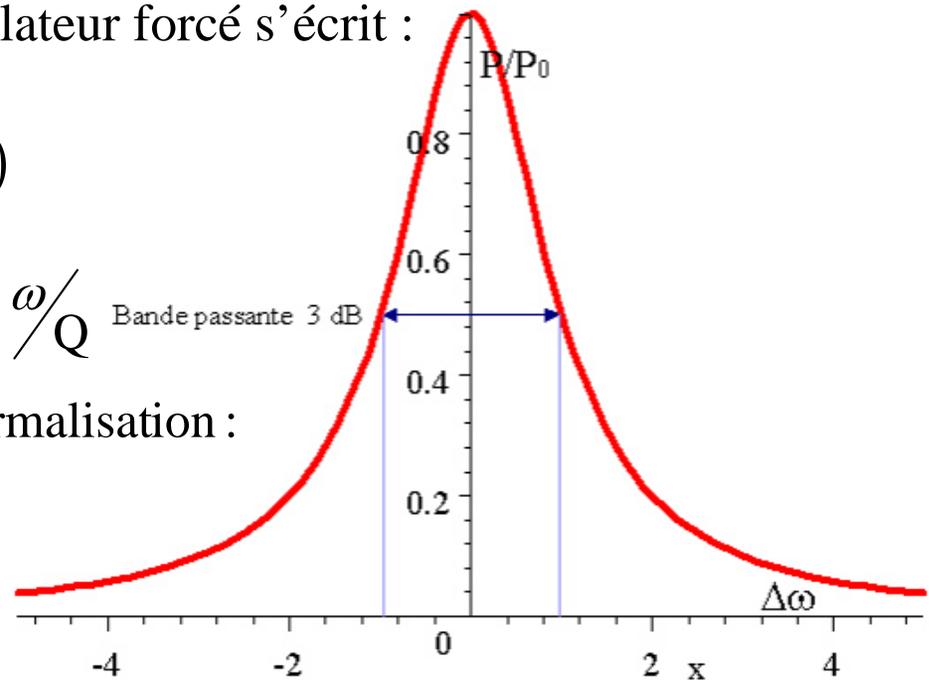
L'équation différentielle d'un oscillateur forcé s'écrit :

$$\frac{d^2 E}{dt^2} + \alpha \frac{d E}{dt} + \omega^2 E = C \exp(j\omega t)$$

$\alpha$  est le coefficient d'atténuation  $\alpha = \frac{\omega}{Q}$

avec:  $\omega^2 = \omega^2 - \omega_s^2 = 2\omega\Delta\omega$  et normalisation :

$$E E^* = \frac{1}{1 + \left(1 + \Delta\omega \frac{2Q}{\omega}\right)^2}$$



# Mesure de la fréquence de résonance

Le dispositif de mesure de la fréquence de résonance d'une cavité HF (au sens large) se ramène au schéma de la fig.1 en transmission, ou à ces deux premiers circuits en absorption

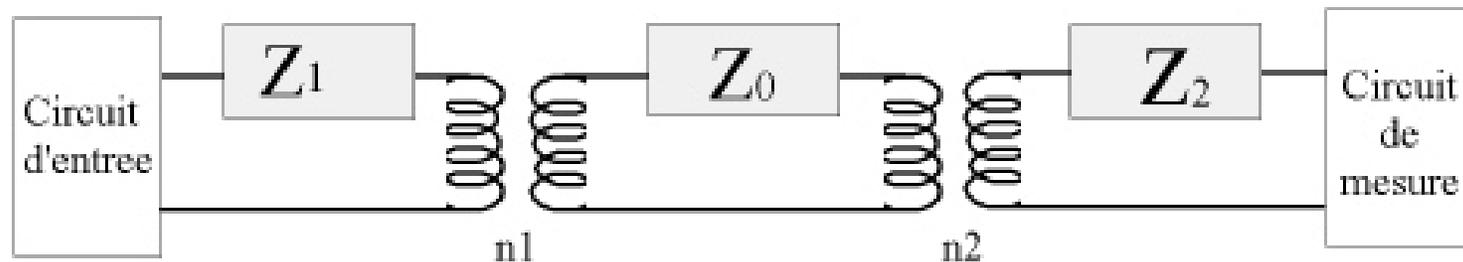


Fig.1

Le dispositif réel peut être bien plus compliqué pour tenir compte des contraintes de mesure (grandeurs d'influences. Fig2

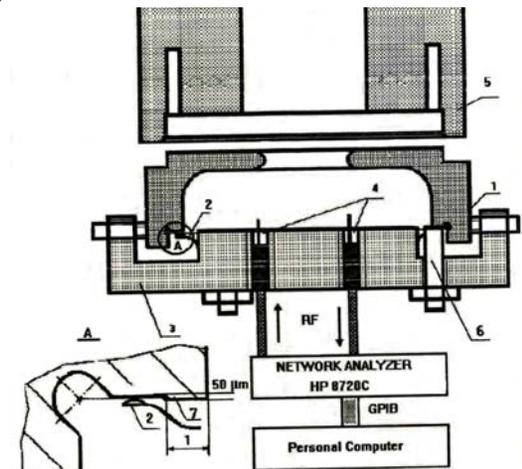


Fig.2

# Mesure de la fréquence

i) Au maximum de la courbe de résonance en transmission ou au minimum en absorption :

( Incertitude à faible Q, penser au moyennage)

ii) Aux fréquences quadratiques (1/2 puissance)

$$f = (f_1 + f_2)/2$$

(incertitude minimum sur la mesure de  $f_{1,2}$

la pente de  $P = g(\omega)$  est maximum)

iii) Relevé de la courbe de résonance point par point, lissage par rapport à la courbe théorique , calcul de  $f$

(en cas de signal très bruité)

# Mesure de la fréquence dans le cas d'un résonateur à surtension très élevée

Le facteur de qualité du résonateur peut être plus grand que celui de la source HF. Cas des cavités supra-conductrices où  $Q > 10^9$

## **Solution :**

Exciter la cavité par un oscillateur en auto-oscillation ou verrouillé en phase (PLL)

L'incertitude de mesure est réduite à celle du fréquencemètre

# Mesure du facteur de surtension en transmission (1)

Le facteur de surtension  $Q$  est défini comme le rapport de l'énergie E.M. à celui de l'énergie dissipée par pulsation  $w$  :

Ce rapport est sans dimension, mais pas les grandeurs qui permettent de calculer  $Q$

$$Q_0 = \omega \frac{W_s}{P_j} = \omega \frac{\frac{\mu}{2} \int_V H^2 dV}{R_s \int_S |H|^2 dS}$$

Le résonateur est relié au monde extérieur, une partie de l'E.M. s'échappe. On ne mesure pas  $Q_0$ , mais le facteur de qualité en charge  $Q_c$

$$\beta_c = \frac{Q_0}{Q_{ex}}$$

Connaisant  $\beta$ , on peut calculer  $Q_0$

$$Q_0 = Q_c (1 + \beta_c)$$

# Mesure du facteur de surtension en transmission (2)

La procédure de mesure découle directement de l'expression réduite de la puissance en fonction de la fréquence.

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1 + \left(1 + \Delta\omega_{1/2} \frac{2Q}{\omega}\right)^2} \Rightarrow Q = \frac{\omega}{2\Delta\omega_{1/2}}$$

On mesure les valeurs des fréquences quadrantales ( $f$  à -3dB), soit directement si on utilise un analyseur, soit en réduisant de 3 dB l'atténuation du détecteur.

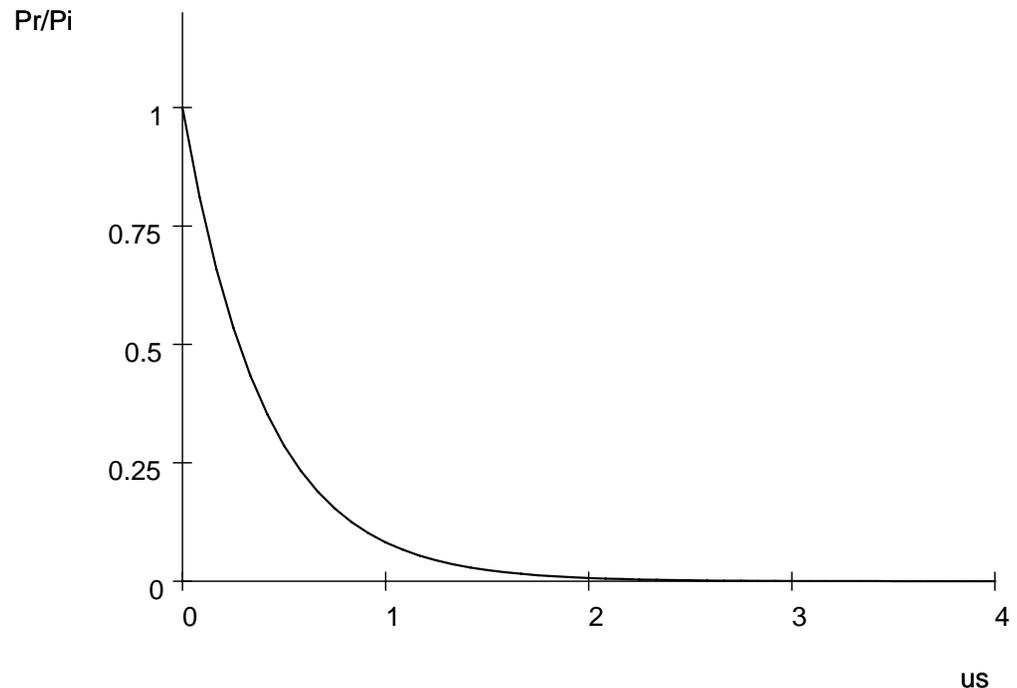
**Attention cette procédure n'est pas applicable en absorption**

# Mesure du facteur de surtension dans le cas de très fort Q

La méthode précédente se résume à la mesure des fréquences de résonance et quadrantales, elle est inopérante si Q est très élevé. )  
 $Q_c$  est obtenu par la mesure de la décroissance de l'énergie stockée en fonction du temps

A la puissance moitié :

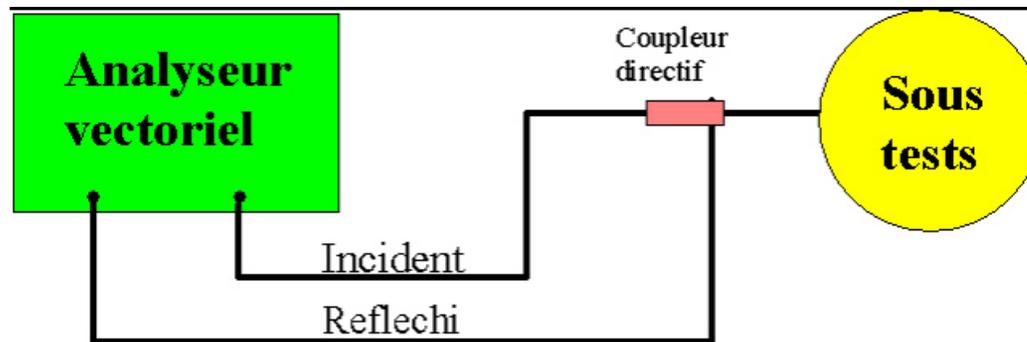
$$Q_c = \omega \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}$$



# Mesure du R.O.S

## Paramètre $S_{11}$

Le rapport d'onde stationnaire R.O.S est très facilement obtenu en utilisant un analyseur scalair ou vectoriel



Le R.O.S a pour expression :

$$s = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad \text{avec} \quad \Gamma = \frac{V_r}{V_i}$$

$S_{11}$  étant exprimé en dB :

$$\Gamma = 10^{-S_{11}/20}$$

# Mesure du R.O.S

## Détermination du couplage

Le couplage d'une structure HF avec le monde extérieur est défini par :

$$\beta_c = \frac{\text{Puissance incidente}}{\text{Puissance dissipée}}$$

$$\text{Avec : } \frac{P_r}{P_i} = \Gamma^2$$

Le coefficient de couplage a pour expression :

$$\beta_+ = \frac{1 + 10^{\left(\frac{-S_{11}}{10}\right)}}{1 - 10^{\left(\frac{-S_{11}}{10}\right)}} \quad \text{et} \quad \beta_- = \frac{1 + 10^{\left(\frac{-S_{11}}{10}\right)}}{1 - 10^{\left(\frac{-S_{11}}{10}\right)}} \quad S_{11} \text{ étant exprimé en dB}$$

La levée de l'incertitude sur les signes s'obtient en traçant l'abaque de SMITH

# Détermination du couplage abaque de Smith (1)

L'abaque de Smith est une représentation graphique du vecteur réduit de réflexion  $\Gamma$ .

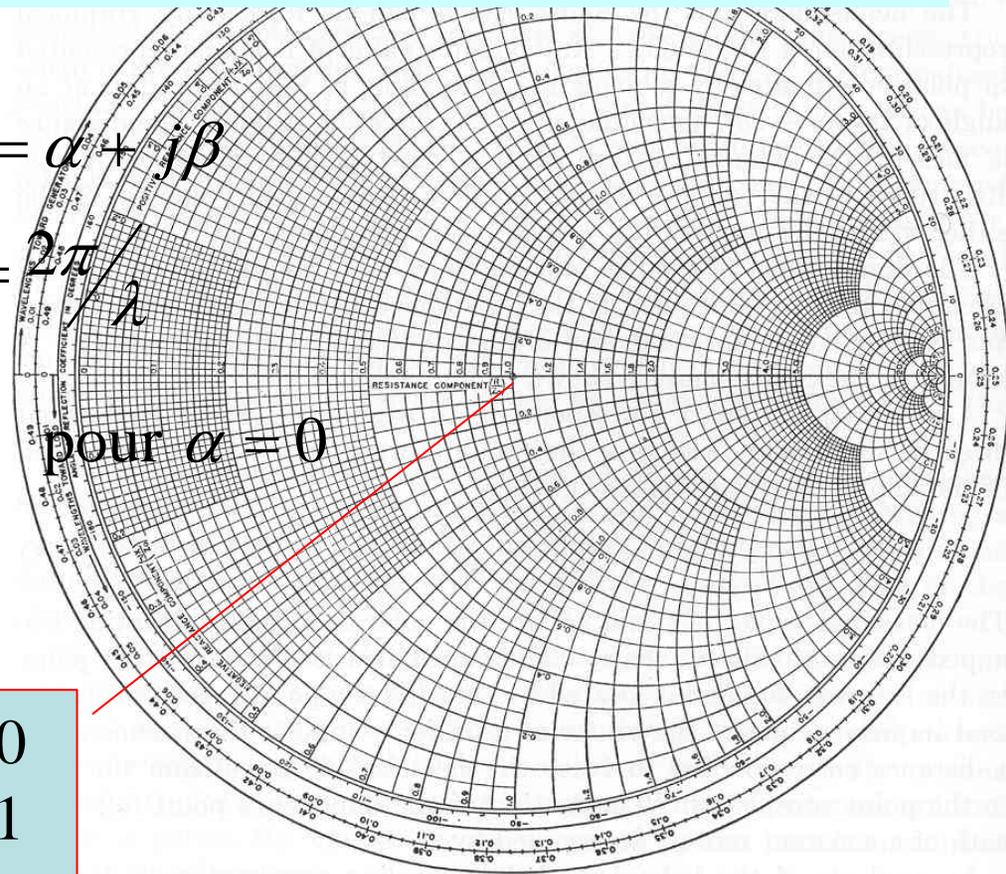
$$V_i = a \exp(j\omega t) \exp(-\gamma l) \quad \gamma = \alpha + j\beta$$

$$V_r = b \exp(j\omega t) \exp(\gamma l) \quad \beta = 2\pi/\lambda$$

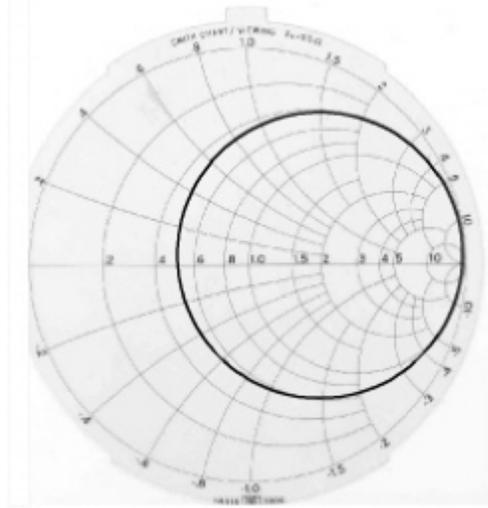
$$\Gamma = \frac{V_r}{V_i} = \Gamma_0 \exp\left(2 \times j \frac{2\pi}{\lambda} l\right) \quad \text{pour } \alpha = 0$$

$$Z_0 = \frac{1 + \Gamma_0}{1 - \Gamma_0}$$

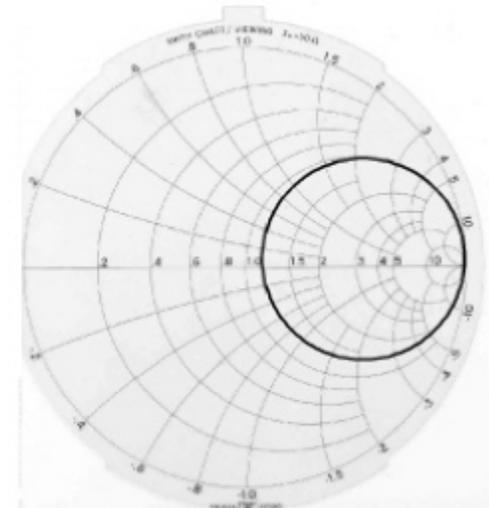
$$\Gamma = 0$$
$$\beta = 1$$



# Détermination du couplage abaque de Smith (2)

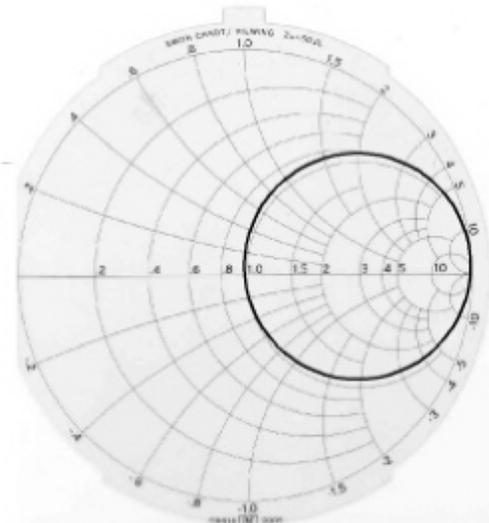


a



b

- a) Sur couplé  $\beta > 1$
- b) Sous couplé  $\beta < 1$
- c) Couplage critique  $\beta = 1$



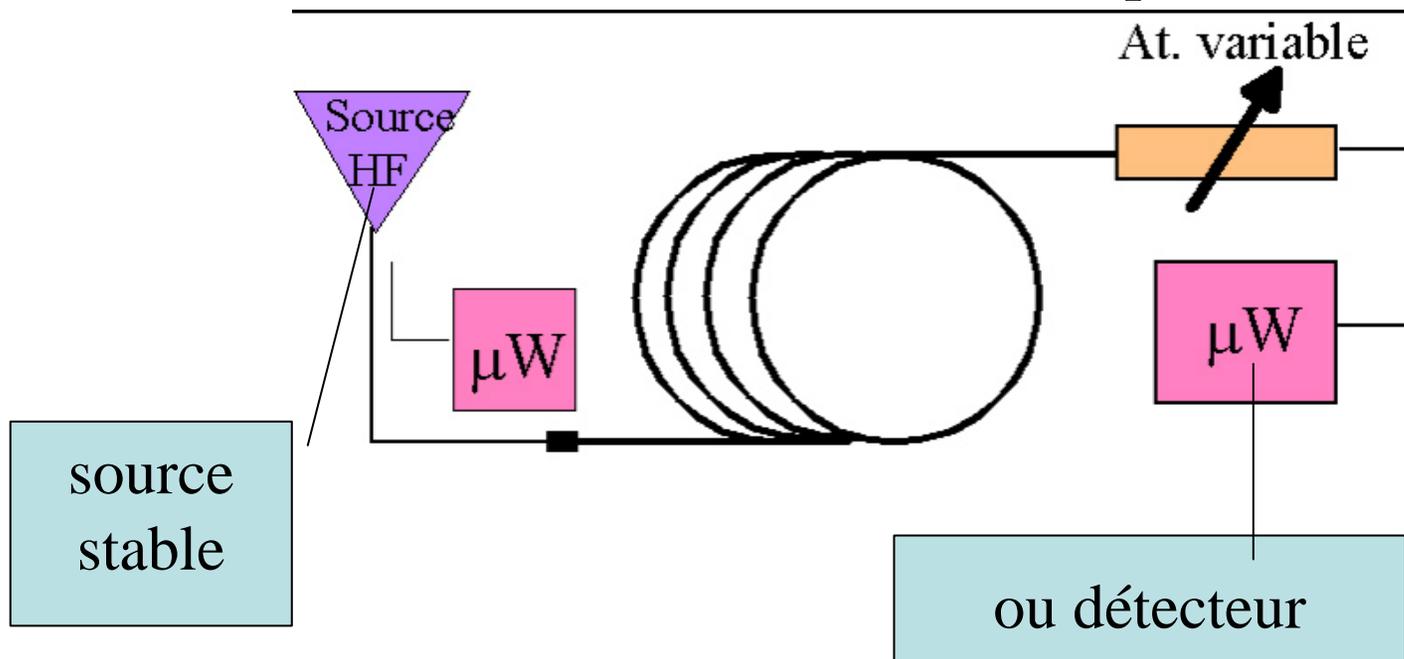
c

# Atténuation

i) Analyseur : Paramètre  $S_{21}$  ou  $S_{12}$

ii) Méthode de substitution

ii) Utilisation d'un atténuateur variable de précision :



# Puissance

Pour mesurer une puissance HF, on a le plus souvent recours à une chaîne d'atténuation (coupleurs, atténuateurs, filtre de bande, câble(s) de liaison

$$P = Ap$$

A est le <bras de levier> de l'atténuation, p la puissance mesurée

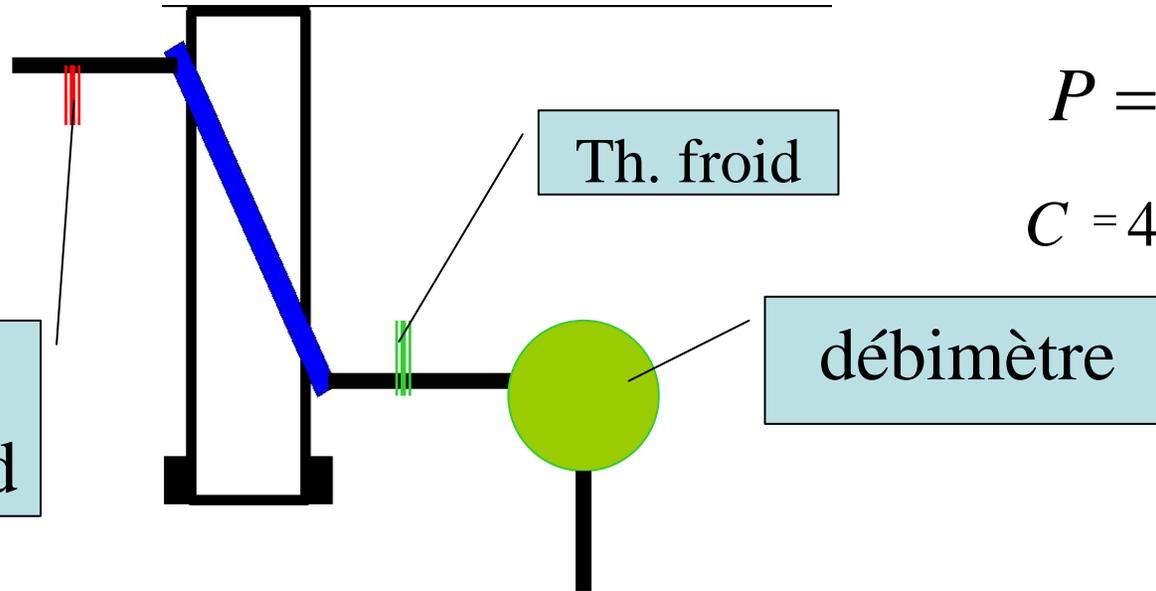
$$A = 10^{\sum a_i}$$

Si  $a_i$  est l'atténuation de l'élément i exprimé en dB

**Budget des incertitudes difficile !** Penser à une méthode de substitution ou à l'introduction d'un atténuateur variable

En régime pulsé, introduire le facteur de forme, si l'on ne dispose pas d'un  $\mu$  wattmètre de crête

# Puissance: Méth. calorimétrique



$$P = q \times C \times \Delta t$$

$$C = 4,2 \text{ k J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Mesure des températures : Très bonne précision

Mesure du débit : précision médiocre

Limiter les échanges thermiques avec l'extérieur

Adaptation : peut varier avec T

Mesure <tout>

Indépendant de la forme de l'impulsion -> facteur de forme

# Mesure des champs E.M. par la méthode de perturbation (1)

La méthode de perturbation permet de mesurer l'amplitude relative et la phase du champ électrique et/ou magnétique d'une structure HF

## **Théorème de Boltzmann-Ehrenfest :**

*Si l'état d'un système oscillant est changé adiabatiquement, le produit de la période par la moyenne temporelle de l'énergie stockée est constant.*

$$\omega = \frac{1}{4\langle W_{em} \rangle} C^{te} \Rightarrow \frac{d\omega}{\omega} = -\frac{dW_{em}}{4\langle W_{em} \rangle}$$

Autre façon de voir :

$$Q = \omega \frac{W_{em}}{P_j} \quad \frac{dQ}{Q} = \frac{d\omega}{\omega} + \frac{dW_{em}}{W_{em}} - \frac{dP_j}{P_j}$$

avec nos hypothèses :

$$\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{dW_{em}}{W_{em}}$$

# Méthode de perturbation (2)

## énergie stockée (rappel)

Dans un résonateur E.M :

Energie électrique stockée = énergie magnétique stockée

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 = W_m = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r H^2$$

Constantes réparties

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 = W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

# Méthode de perturbation (3)

## objet perturbant

La perturbation des champs est apportée par un petit objet qui peut être soit diélectrique, soit conducteur (on n'envisage pas le cas d'objets magnétiques)

Exemple d'objet : la sphère

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = -\pi r^3 \left[ \left( \frac{\epsilon_1 - \epsilon_0}{\epsilon_1 + 2\epsilon_0} \right) \epsilon_0 E^2 + \left( -\frac{\mu_1 - \mu_0}{\mu_1 + 2\mu_0} \right) \mu_0 H^2 \right] \left( \frac{1}{\langle W_{em} \rangle} \right)$$

( formule de Bethe et Schwinger )

Sphère diélectrique :  $\mu_1 = \mu_0$

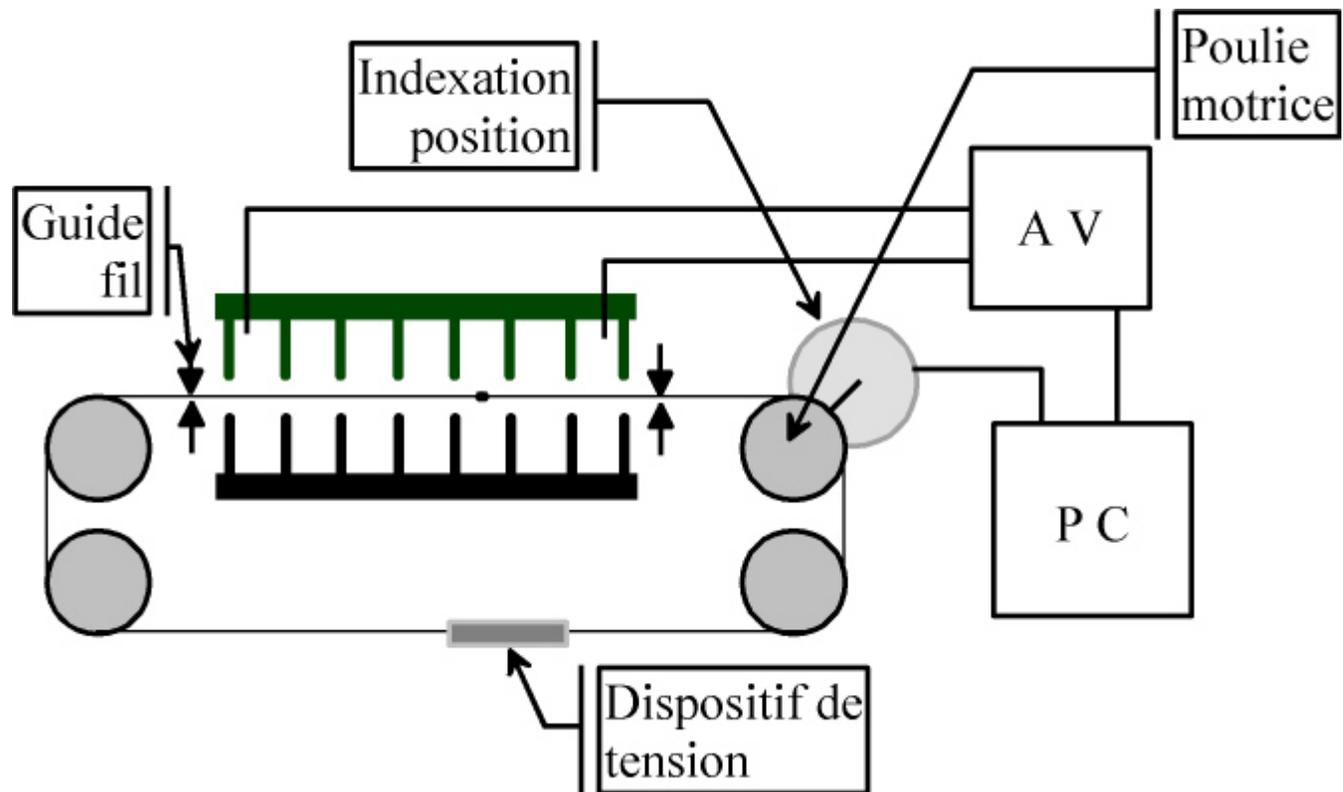
Exploration électrique

Sphère conductrice :  $\epsilon_1 = \infty$   $\mu_1 = 0$

Exploration électrique  
et magnétique

# Méthode de perturbation (4)

## dispositif experimental



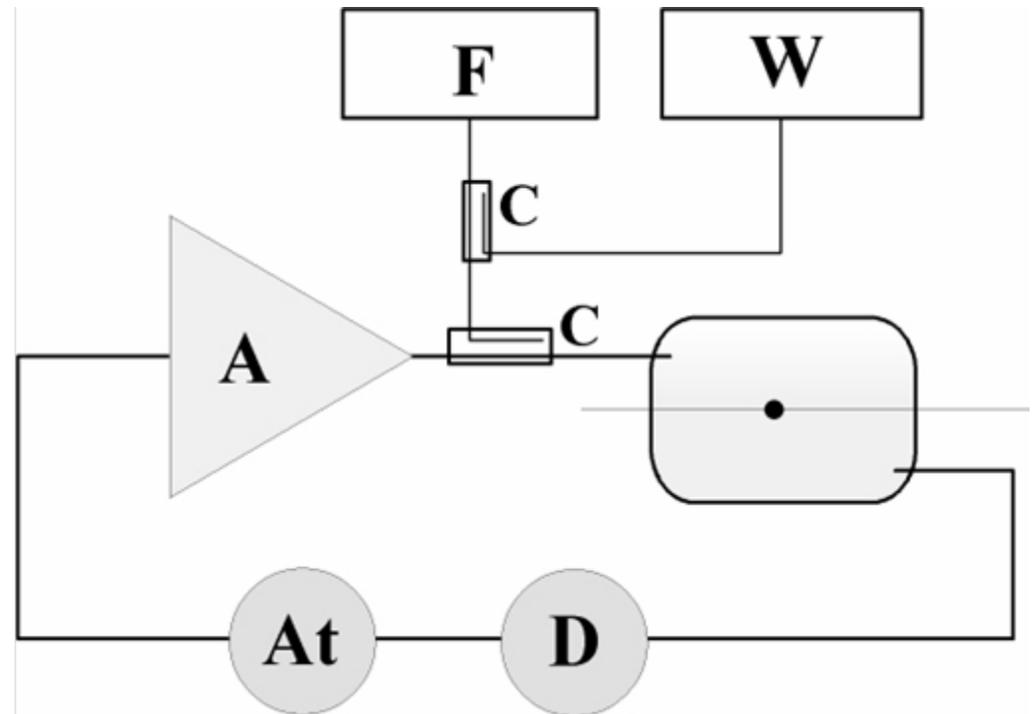
# Méthode de perturbation (5)

## mesures

Ondes stationnaires :

Mesure en oscillations libres

$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = \frac{\Delta f}{f} = k E^2$$



# Méthode de perturbation (6)

## mesures

Onde progressive:

Mesure en transmission

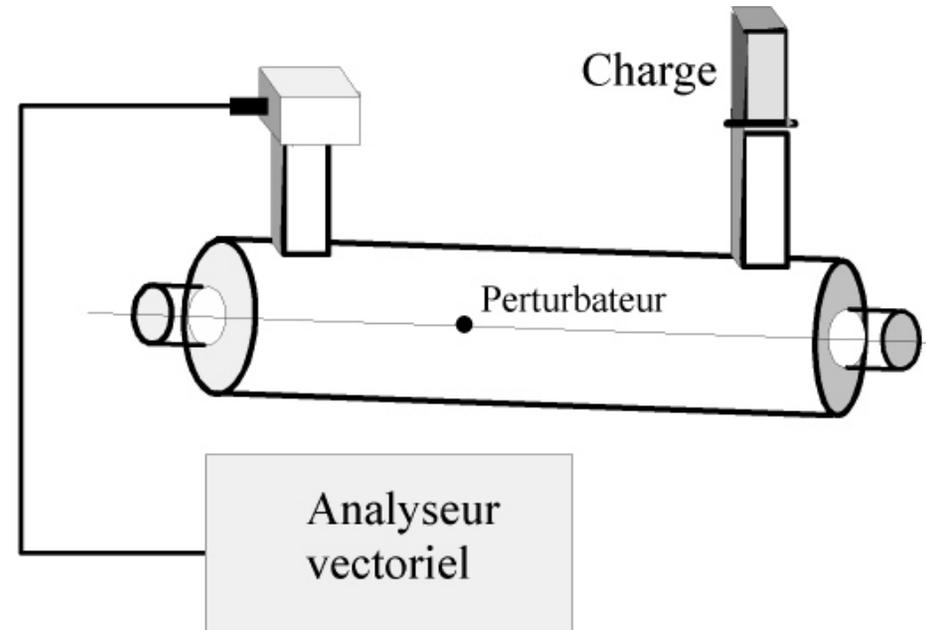
$$z = 1 + jb/a \quad \Gamma = \frac{V_r}{V_i} = \frac{z-1}{z+1}$$

$$\Gamma = \frac{jb/a}{2 + jb/a} \quad |\Gamma| = \frac{b/a}{\sqrt{4 + b/a}}$$

$$b/a \text{ petit} \Rightarrow |\Delta\Gamma| \approx \frac{1}{2}[\Delta(b/a)]$$

$$|\Delta\Gamma| = |\Gamma - \Gamma_0| = -k' \epsilon_0 \int \mathbf{E}^2 dv$$

$$\text{si } \Gamma_0 = 0 \Rightarrow |\Gamma| = k \mathbf{E}^2$$



# Méthode de perturbation (7)

## phase et atténuation

Phase :

$$\frac{\vec{V}_r}{|V_i|} = k E_z^2 e^{j(2\varphi_z - \varphi_0)} \Rightarrow \phi_r = 2\varphi_z$$

Attenuation (O.P.)

$$A_z = k \frac{E_0^2 e^{-(\alpha_{12}z + \alpha_{21}z)}}{P_0 e^{-(2\alpha_{12}z)}}$$

structure  $A_z = k \frac{E_0^2 e^{-(\alpha_{12}z + \alpha_{21}z)}}{P_0 e^{-(2\alpha_{12}z)}}$

structure reciproque:  $\alpha_{12} = \alpha_{21}$

$$A_z = k \frac{E_z^2}{P_0} = k E_z^2 \text{ reciproque: } \alpha_{12} = \alpha_{21}$$

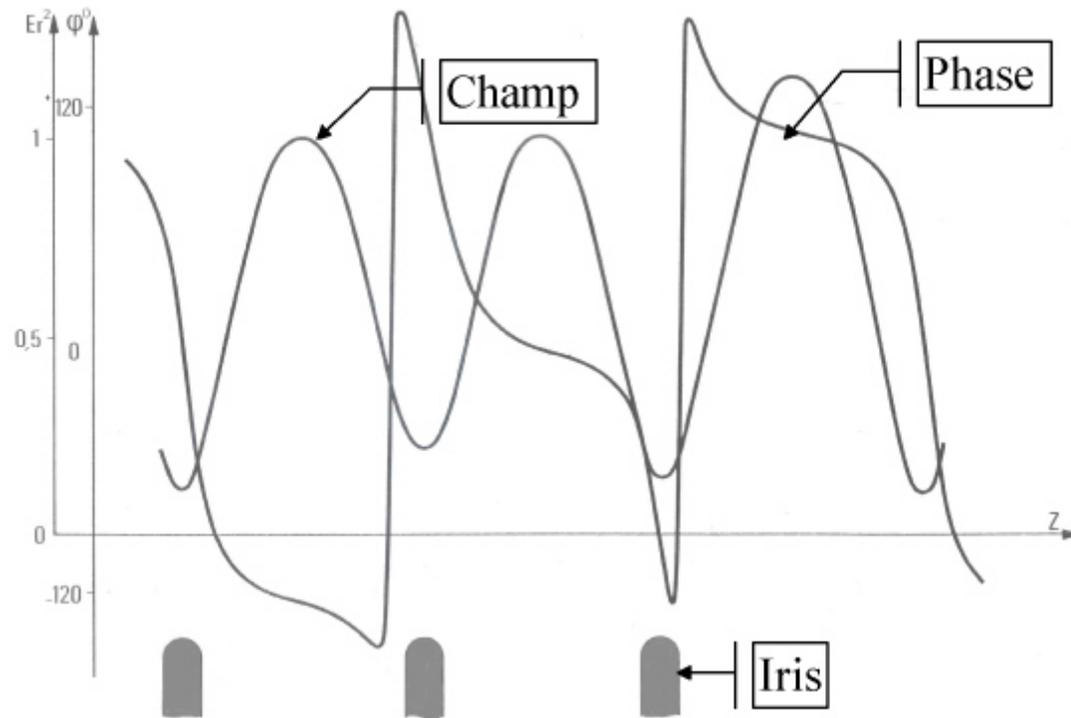
$$A_z = k \frac{E_z^2}{P_0} = k E_z^2$$

En O.P. :

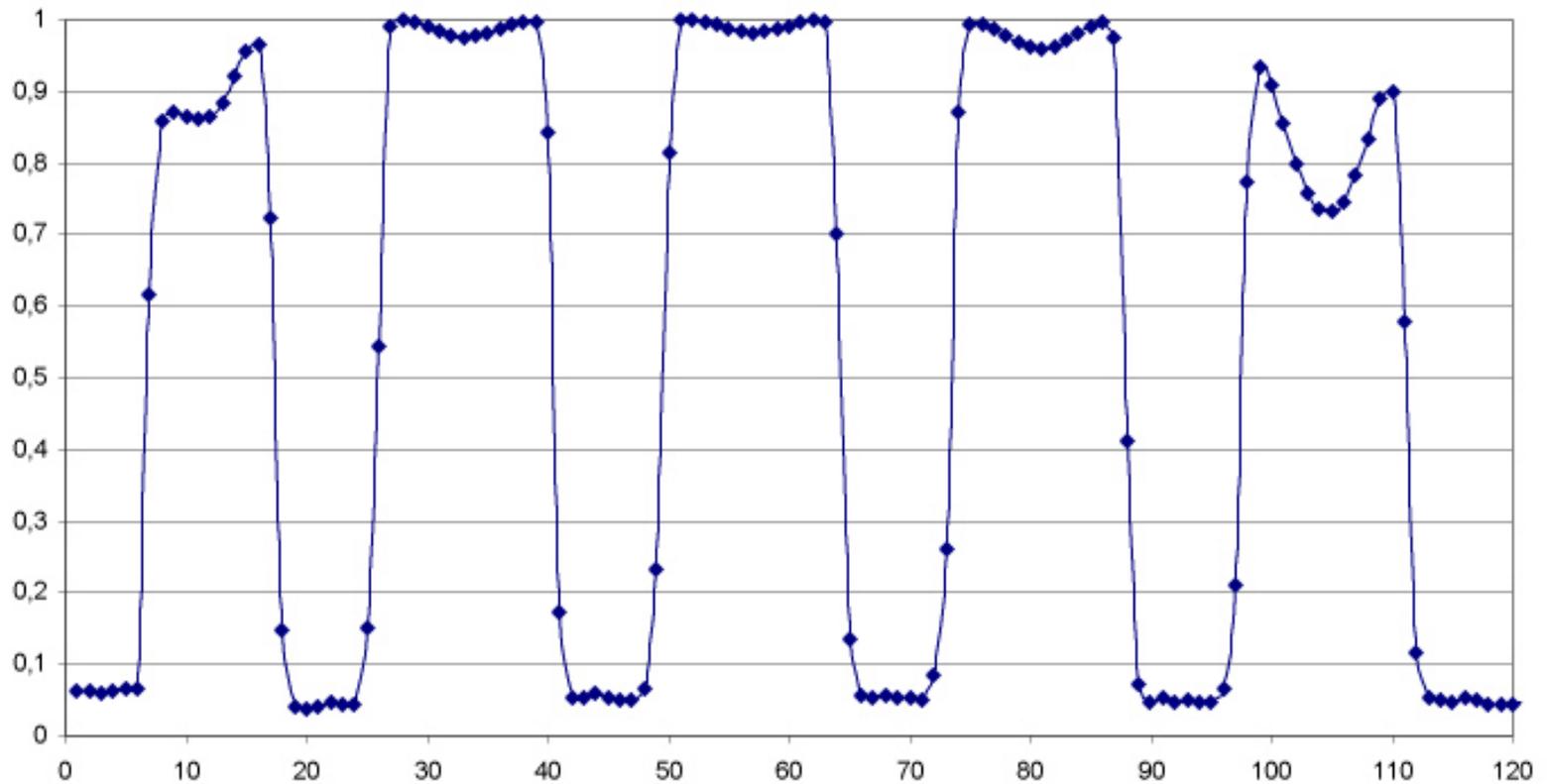
$$\Gamma = k E^2 e^{j(2\varphi_z)}$$

# Méthode de perturbation (8)

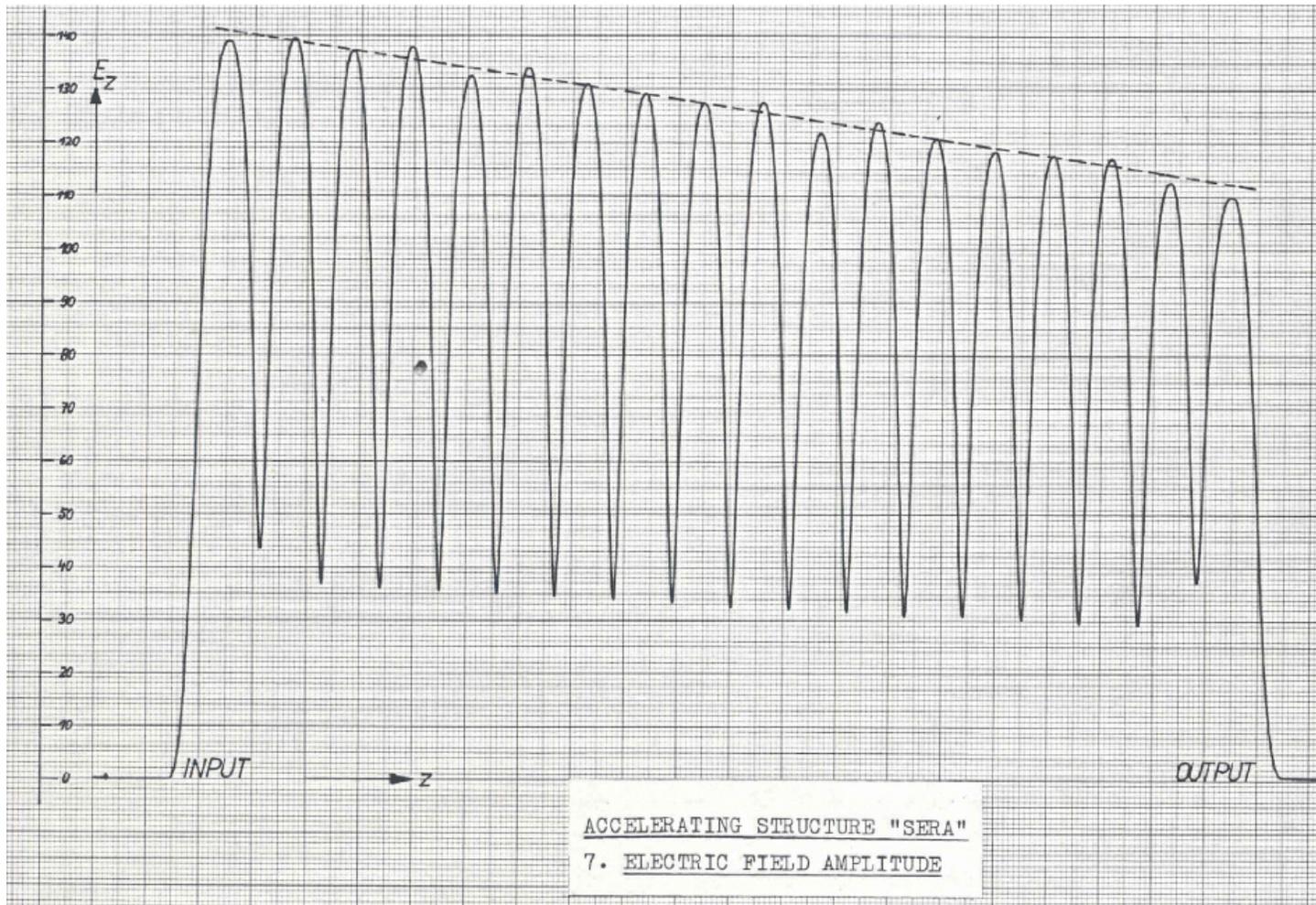
## exemple champ E / phase



# Méthode de perturbation (9) exemple O.S.



# Méthode de perturbation (10) exemple O.P.



# Corrections d'ambiance

- a) Correction de permittivité  
(pression , humidité)
  
- b) Correction de température

# Permittivité (1)

La fréquence de résonance d'une cavité peut se mettre sous la forme

$$f = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \frac{1}{\Omega}$$

$\Omega$  dépend uniquement du mode et des dimensions du résonateur

$$f_p = \left[ f_0 \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r}} \right] \times C^{te}$$

Au premier ordre :

$$f_p = f_0 \left( 1 - \frac{1}{2} \Delta \varepsilon_r \right)$$

# Permittivité (2)

Air sec, valeur de  $(\epsilon_r - 1)$ :

$$\left(\epsilon_{r,air\ sec} - 1\right) = \sum \frac{P_i}{T} C_i$$

Vapeur d'eau, molécule dipolaire  $\rightarrow$  loi de Debye

$$\left(\epsilon_{r,vap} - 1\right) = \frac{P_{vap}}{T} A \left(1 + \frac{B}{T}\right)$$

A: contribution de la polarisation

B: moment électrique **dépend de la fréquence**

$P_{vap}$ : pression partielle de la vapeur d'eau

# Permittivité (3)

Constante diélectrique de l'air :

$$(\epsilon_r - 1) = \frac{1}{T} \left[ \sum p_i c_i + p_{vap} \left( 1 + \frac{B}{T} \right) \right]$$

Formule de Strickland :

$$(\epsilon_r - 1) = \frac{1}{T} \left[ 210 p_{air} + 180 \left( 1 + \frac{5580}{T} \right) p_{vap} \right]$$

Applicable en bande S

# Permittivité (4)

Passage VIDE -> AIR :

$$\Delta f_{vide \rightarrow air} = -\frac{1}{2} f_{vide} \times (666,5 \cdot 10^{-6}) \approx -0,33 \cdot 10^{-3} f_{vide}$$

En bande S (3 GHz) : -1 MHz    Experimentale : -932 +/- 50 kHz

|            | $\Delta f$ | Unit. | $\Delta$ | Unit |
|------------|------------|-------|----------|------|
| Pres.atm   | -1         | kHz   | Pa-760   | Torr |
| Hum. relat | -3         | kHz   | Hr-60    | %    |

# Fréquence en fonction de la température

La fréquence de résonance d'une cavité en fonction de la température dépend uniquement du terme  $\Omega$

$$\frac{df}{f} = -\frac{d\Omega}{\Omega}$$

A mode donné,  $\Omega$  est uniquement fonction des dimensions du résonateur

**Principe d'homothétie** : Si l'on multiplie par  $h$  toutes les dimensions d'un résonateur, sa fréquence propre est divisée par  $h$

# Température (1)

Pour une variation de température  $\Delta T = T - T_0$ , les dimensions  $l$  d'une cavité construite dans un matériau homogène prennent pour valeurs :

$$l_T = l_0 (1 + \nu \Delta T)$$

$\nu$  est le coefficient de dilatation linéique, ce qui conduit à :

$$f_T = f_0 (1 - \nu \Delta T)$$

# Température (3)

## exemple

Résonateur en cuivre 3 GHz, passage de 20 °C à 30 °C :

Pour le cuivre (au tour de 20 °C)  $\nu = 1,67 \text{ E-5}$

$$\Delta f = 2998,55 \times (1,67 \cdot 10^{-5} \times (20 - 30)) = -0,5 \text{ MHz}$$

D'ou la fréquence corrigée

$$f_{\text{corrigé}} = f_{\text{mesure}} - 0,5 \text{ en MHz}$$

16,3 kHz /GHz/ °C